

PATENT COOPERATION TREATY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 512, 02

	1900 1900	T 208/ PUI HPPIIOATION IP2003/0046
Anslation P	PATENT COOPERATION TRE	ATY
rslat	PCT	
INTERNATION	ONAL PRELIMINARY EXAMINA	ATION REPORT 512,00
	(PCT Article 36 and Rule 70)	
Applicant's or agent's file reference KEM-112PCT	FOR FURTHER ACTION SeeNotificat Examination	tionofTransmittalofInternational Preliminar n Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/JP2003/004868	17 April 2003 (17.04.2003)	19 April 2002 (19.04.2002)
International Patent Classification (IPC) or n C30B 29/06	ational classification and IPC	
Applicant KOMATS	SU DENSHI KINZOKU KABUSHIK	I KAISHA
and is transmitted to the applicant at 2. This REPORT consists of a total of This report is also accompan amended and are the basis for	sheets, including this cover stated by ANNEXES, i.e., sheets of the description this report and/or sheets containing rectific Administrative Instructions under the PCT).	sheet. ion, claims and/or drawings which have be
	otal of sheets.	
3. This report contains indications rela	ating to the following items:	
I Basis of the report		
II Priority	t	
- -	of opinion with regard to novelty, inventive s	tep and industrial applicability
IV Lack of unity of inv	vention	
Reasoned statemen	t under Article 35(2) with regard to novelty, in the supporting such statement	nventive step or industrial applicability;
Contain decomments	'	
VI Contain defeats in the	he international application	
Contain charactions on the interretional application		
VIII Certain observation	in on the mornance of the second	
Date of submission of the demand	Date of completion	of this report
06 August 2003 (06.08	3.2003)	January 2004 (13.01.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer	All the second s
Faccimile No	Telenhone No	



International application No.

PCT/JP2003/004868

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. 1	Basis	of the r	eport
1.	With	regard t	to the elements of the international application:*
	\boxtimes	the inte	ernational application as originally filed
		the des	scription:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		the cla	ims:
		pages	, as originally filed
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		the dra	awings:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
	t	he seque	ence listing part of the description:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
2.	the in	iternatio e elemer	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which anal application was filed, unless otherwise indicated under this item. Into were available or furnished to this Authority in the following language which is:
	님		nguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
	H		nguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
	لــا	or 55.3	
3.	With	regard minary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international examination was carried out on the basis of the sequence listing:
	닏		ned in the international application in written form.
	님		ogether with the international application in computer readable form.
	H		hed subsequently to this Authority in written form.
	H		hed subsequently to this Authority in computer readable form.
		interna	statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the ational application as filed has been furnished.
	LJ		tatement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has urnished.
4.		The an	nendments have resulted in the cancellation of:
			the description, pages
			the claims, Nos.
			the drawings, sheets/fig
5.		This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
	in thi	is report	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to t as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
		0.17). eplacem	nent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.
•	. 21.5 y T	-p.wce//l	on succe communing such untertuments must be rejerred to under tiem 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 03/04868

7.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-16	YES
	Claims		NO NO
Inventive step (IS)	Claims	1-16	YES
	Claims		NO.
Industrial applicability (IA)	Claims	1-16	YES
•	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1: US 5911823 A (Komatsu Electronics Metals

Co., Ltd.), 15 June 1999

Document 2: JP 63-123893 A (Mitsubishi Metal Corp., et

al.), 27 May 1988

Document 3: JP 3-80184 A (NEC Corp.), 04 April 1991

Claims 1-10

The inventions set forth in claims 1-10 involve an inventive step in relation to documents 1-3 cited in the international search report.

Documents 1-3 do not disclose the feature of inclining the <110> crystal orientation in relation to the axial direction of the seed crystals, and even a person skilled in the art could not easily have conceived of this feature in the light of the feature disclosed in document 2, wherein the crystal orientation of the seed crystal is inclined by between 0.2° and 4.0°.

Claims 11-12

The invention set forth in claims 11-12 involves an inventive step in relation to documents 1-3 cited in the international search report.

Documents 1-3 do not disclose seed crystals wherein the <110> crystal orientation is inclined in relation to

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 03/04868

the axial direction, and even a person skilled in the art could not easily have conceived of this feature in the light of the feature disclosed in document 2, wherein the crystal orientation of the seed crystal is inclined by between 0.2° and 4.0°.

Claims 13-15

The invention set forth in claims 13-15 involves an inventive step in relation to documents 1-3 cited in the international search report.

Documents 1-3 do not disclose ingots wherein the <110> crystal orientation is inclined in relation to the axial direction, and even a person skilled in the art could not easily have conceived of this feature in the light of the feature disclosed in document 2, wherein the crystal orientation of the seed crystal is inclined by between 0.2° and 4.0°.

Claim 16

The invention set forth in claim 16 involves an inventive step in relation to documents 1-3 cited in the international search report.

Documents 1-3 do not disclose single-crystal silicon wafers that are obtained by slicing an ingot wherein the <110> crystal orientation is inclined by a predetermined angle (θ) in relation to the axial direction in a direction that is either perpendicular or approximately perpendicular to the <110> crystal orientation, and even a person skilled in the art could not easily have conceived of this feature in the light of the feature disclosed in document 2, wherein the crystal orientation of the seed crystal is inclined by between 0.2° and 4.0°.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International applicas. No. PCT/JP 03/04868

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

The disclosure "fig. 2" on page 11 (last line) should read "fig. 1."

The orthography of the term "slip dislocation" in the Japanese is inconsistent, and should be standardized.



1 9 OCT 2004



特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	03	FEB	2894

WIPO PCT

出願人又は代理人 の書類記号 KEM-112PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP03/04868	国際出願日 (日.月.年) 17.04.2003 優先日 (日.月.年) 19.04.2002				
国際特許分類(IPC) Int. Cl. '	C30B29/06				
出願人 (氏名又は名称) コマツ電子金属株式	C会社				
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。				
2. この国際予備審査報告は、この表紙	紙を含めて全部で 4 ページからなる。				
3. この国際予備審査報告は、次の内容	字を含む。				
I × 国際予備審査報告の基礎	į.				
Ⅱ □ 優先権 .					
Ⅲ Ⅲ 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成				
IV B明の単一性の欠如					
V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明					
VI ある種の引用文献					
VII × 国際出願の不備					
Ⅷ ■ 国際出願に対する意見					
国際予備審査の請求書を受理した日 06.08.2003	国際予備審査報告を作成した日 13.01.2004				
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 4G 2927				
日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	横山 敏志				
東京都千代田区酸が関三丁目4	番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3416				





国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/04868

1. この国際子優等定報告は下配の出版容類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に	I. 国際予備審査報告の基礎							
明細書 第 ページ、出題時に提出されたもの 国際予備審査の前求容と共に提出されたもの 特別報告 第 ページ、 出題時に提出されたもの 対象の範囲 第 項、 出題時に提出されたもの 対象の範囲 第 項、	応答するために提出された差し替え用紙は、この報告暬において「出願時」とし、本報告甞には添付しない。							
明細審 第	× 出願時の国際出願春類							
請求の範囲 第 項、	明細魯 第	ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの					
図面 第 ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの ポージ 図、 イージ 図、 付の書簡と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの 明細書の配列表の部分 第 ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 国際予備審査の記求書と共に提出されたもの 明細書の配列表の部分 第 ページ、 国際計願の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。 上記の書類は、下記の言語である。 語である。 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 国際予備審査報告を行った。 この国際出願に、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 この国際出願に含まれる書面による配列表 出願後に、この国際予備審査 (または調査) 機関に提出された書面による配列表 出願後に、この国際予備審査 (または調査) 機関に提出された書気ディスクによる配列表 出願後に提出された書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 むの提出があった 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述母の提出があった。 明細告 第 ページ 図面 図面の第 ページ/図	請求の範囲 第 請求の範囲 第	項、 項、 	PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの					
明細書の配列表の部分 第	図面 第	ページ/図、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの					
上記の普類は、下記の言語である	明細書の配列表の部分 第	ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの					
□ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 □ この国際出願に含まれる審面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述	_							
□ この国際出願に含まれる售面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に表出した告面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述	■ 国際調査のために提出されたPCT■ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の	国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語						
□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。 □ 明細書 第	3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ	ノ酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。					
 関細書 第ページ	□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された審面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した審面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 ・							
5. この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上	□ 明細書 第 <u></u>	項	>*					
	5. この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上							





国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/04868

v .	新規性、進歩性又は産勢 文献及び説明	業上の利用可能性につ	いての法第129	€ (PCT35条(2)) 	に定める見解、 	それを裏付ける
1.	見解					

請求の範囲

請求の範囲

1-16 有

進歩性(IS)

新規性(N)

1-16 有 請求の範囲 無 請求の範囲

産業上の利用可能性(IA)

有 請求の範囲 1-16 請求の範囲

文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: US 5911823 A (KOMATSU ELECTRONICS METALS CO. LTD.) 1999.06.15

文献2: JP 63-123893 A(三菱金属株式会社 外1名)1988.05.27 文献3: JP 3-80184 A(日本電気株式会社)1991.04.04

(請求の範囲1-10)

請求の範囲1-10に記載された発明は、国際調査報告書に引用された文献1-3に対し て進歩性を有する。

文献1-3には、<110>結晶方位を種結晶の軸方向に対して傾斜させることが記載されておらず、しかもその点は、文献2に記載された、種結晶の結晶方位を0.2~4°傾斜させることから当業者といえども容易に想到し得ないものである。 (請求の範囲11-12)

請求の範囲11-12に記載された発明は、国際調査報告書に引用された文献1-3に対し

て進歩性を有する。

文献1-3には、<110>結晶方位を軸方向に対して傾斜させた種結晶が記載され ておらず、しかもその点は、文献2に記載された、種結晶の結晶方位を0.2~4°傾斜させることから当業者といえども容易に想到し得ないものである。 (請求の範囲13-15)

請求の範囲13-15に記載された発明は、国際調査報告書に引用された文献1-3に対し

て進歩性を有する。

文献1-3には、<110>結晶方位を軸方向に対して傾斜させたインゴットが記載 されておらず、しかもその点は、文献2に記載された、種結晶の結晶方位を0.2~4° 傾斜させることから当業者といえども容易に想到し得ないものである。

(請求の範囲16) 請求の範囲16に記載された発明は、国際調査報告書に引用された文献1-3に対して

進歩性を有する。

文献1-3には、<110>結晶方位を軸方向に対して所定角度 θ だけ傾斜させたインゴットを、<110>結晶方位に対して垂直な方向または略垂直な方向にスライス して取り出された単結晶シリコンウェーハが記載されておらず、しかもその点は、文 献2に記載された、種結晶の結晶方位を0.2~4°傾斜させることから当業者といえど も容易に想到し得ないものである。





国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/04868

3771	可咚	出願	の不	儘

この国際出願の形式又は内容について、次の不備を発見した。

第11頁最終行の「図2」は「図1」の誤記である。 「すべり転位」か「滑り転位」のいずれかに用語を統一すべきである。